



PUBLICACION

Resolución del Tribunal Calificador Número 88 (Perfil: Tecnologías Microelectrónicas para Detectores de Radiación de Silicio) del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación, convocado por Resolución de 25 de noviembre de 2019 (BOE nº 291 de 4 de diciembre)

Tras deliberación conjunta de los miembros del Tribunal y realizada la calificación de los aspirantes presentados a la celebración de la primera fase del concurso de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos De Investigación, convocado por Resolución de 25 de noviembre de 2019 (BOE nº 291 de 4 de diciembre), este Tribunal Calificador ha resuelto:

Aprobar como anexo a la presente Resolución la **relación de personas que han superado la PRIMERA FASE DEL CONCURSO**, así como la **convocatoria** de las mismas a la realización de la **segunda fase del concurso**.

En Bellaterra, a 21 de setiembre de 2020

EL PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

Fdo.: D. Luis Fonseca Chácharo



PUBLICACION

ANEXO

PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE, EN LA ESCALA DE CIENTÍFICOS TITULARES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN.

Resolución de 25 de noviembre de 2019 (BOE nº 291 de 4 de diciembre)

RELACION DE APROBADOS DE LA PRIMERA FASE DEL CONCURSO

PERFIL: TECNOLOGÍAS MICROELECTRÓNICAS PARA DETECTORES DE RADIACIÓN DE SILICIO

APELLIDOS Y NOMBRE	PUNTOS			
	Media apdo. a)	Media apdo. b)	Media apdo. c)	TOTAL
Celeste Fleta Corral	17,23	9,83	4,17	31,23

Se convoca a los aspirantes que han superado la primera fase del concurso para el día 22 de setiembre de 2020 a las 15:00 horas, en el Aula E2-14 del IMB-CNM (CSIC), C/Til·lers s/n, Campus UAB, Bellaterra 08193, Barcelona para la realización de la segunda fase del concurso.